 Search Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/651,063	LUNEAU ET AL.
Examiner	Art Unit
William J. Deane	2642

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
	24 01	19 00	X
375	261.01	1150p05 15myol	-
	26 j. j	15 Mayol	us
	i pailed fraloove	`	
379	67.1		
455	88.17		
455	3.04	4	1
		•	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner

(INCLUDING SEARCH STRATEGY) DATE EXI		
		
· •		
<u>:</u>		
. •		
:		
:		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· :		
		ļ
	•	
·		
:		
,		
:		
<u>:</u>		